# 科学研究費助成事業

## 研究成果報告書



平成 26 年 5月 29日現在

機関番号: 1 4 4 0 1
研究種目: 若手研究(B)
研究期間: 2012~2013
課題番号: 2 4 7 4 0 1 7 9
研究課題名(和文)J-PARCの高計数率環境下で動作する3次元飛跡検出器の開発
研究課題名(英文)Development of a 3-dimentional tracking detector for a high-counting rate experiment
研究代表者
白鳥 昂太郎(Shirotori, Kotaro)
大阪大学・核物理研究センター・助教
研究者番号:7 0 6 1 0 2 9 4
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,400,000 円 、(間接経費) 1,020,000 円

研究成果の概要(和文):J-PARCにおける大強度ビーム実験を行うためにMicro Pixel Chamber(µ-PIC)を用いた3次元 飛跡検出器(TPC)の開発を行った。検出器のµ-PIC本体と真空容器、TPCのドリフトケージをデザインした。µ-PIC本体 上部に信号増幅に用いる2段のGEMを設置し、ガスはP10を用い適切な電圧を印可することで、10の4乗以上のゲインが得 られた。宇宙線による信号の読み出しを行った。宇宙線の通過事象があったタイミングから約10マイクロ秒後に電離作 用によって発生した電子がµ-PICに届き信号が得られている事を確認した。各種テストにより目標とする性能の達成を 期待させる結果が得られた。

研究成果の概要(英文):A 3-dimentional tracking detector for a high-counting rate experiment at J-PARC was developed. To use the detector in the high-counting rate environment, Micro Pixel Chamber (mu-PIC) was u sed for a readout pad. The vacuum chamber for installing mu-PIC and the drift cage which is an upper part were designed. Two GEM pad is installed above mu-PIC for obtaining high gain. By using a P10 gas and apply ing a proper high-voltage, we obtained a gain of 4th power of 10. The operation and signal reading of the detector was tested by the cosmic-ray. From the readout board of mu-PIC, we checked 10-microsec delayed si gnals which were generated by the cosmic-ray passing though the detector. From several testes, we expected to obtain the required performance.

研究分野: 数物系科学

科研費の分科・細目:物理学・素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理

キーワード: マイクロパターンガス検出器 Micro Pixel Chamber μ-PIC Time projection chamber

### 1.研究開始当初の背景

J-PARC では様々な実験プログラムが計画 されており、最大の目標は大強度の K 中間子 ビームを用いたユニークな実験を遂行し新 しいハドロン・原子核物理の知見を得ること である。想定される K 中間子ビーム強度は 10 MHz となり、この大強度ビームに耐えら れる性能を持った飛跡検出器が実験を行う 上で必要である。既存のビームラインに設置 している検出器は、従来のワイヤーを用いた MWPC やドリフトチェンバーを細密化し、想 定ビーム強度 5 MHz を達成している。しかし ながら、技術的に可能な1mm 間隔の MWPC を用いても、ワイヤー当たりの計数率が 200 kHz を超えており限界に差し掛かっている。 また、実験では固定標的に2次粒子ビームを 照射するため、前方方向への散乱粒子や周辺 方向への崩壊粒子の測定は標的近傍で行わ ねばならない。そのため、設置する標的近傍 検出器に対しても大強度ビームが照射され、 ビームの通過による高計数率環境下での動 作が必要である。また、このような検出器は 広い範囲で粒子を測定する必要があるため 従来のワイヤーを用いた検出器で細密化し た構造を取る場合、物質量の増加による多重 散乱やワイヤーテンションを支える構造的 な問題から実現が難しい。よって、ワイヤー 間隔が広くなり大強度ビームに耐える標的 近傍検出器を作ることが困難であった。

近年、IC や電子回路基盤作製技術に支え られた微細加工技術を用いたマイクロパタ ーンガス検出器(MPGD) が研究・開発される ようになった。代表的な MPGD である MSGC (Micro Strip Gas Chamber) は優れた位 置分解能(~30  $\mu$  m) と時間分解能(10 nsec) を持ち、高計数率に対する許容量もワイヤー を用いたガス検出器に比べて 1000 倍以上で ある。また、Micro Pixel Chamber ( $\mu$ -PIC)[1] は PCB (Print Circuit Board) 技術を用いて作 製されており、原理的には大面積化・量産が 可能である。すなわち、MPGD を用いること は J-PARC の大強度ビームに耐える標的近傍 の大型検出器の開発において必須であると 考えられる。

[1] A. Ochi et al., NIM A 471 (2001) 264-267

## 2.研究の目的

研究では 10 MHz の高計数率環境下で動作 する 3 次元飛跡検出用の Time Projection Chamber (TPC) の開発を行う。TPC は 2 次元 読み出しのパッド上に高電場をかけて粒子 をドリフトさせる空間を作り、ドリフト時間 とパッドの 2 次元情報から 3 次元的な飛跡を 検出する。また、TPC は物質量を少なくでき 高計数環境に耐える MPGD を用いることで、 J-PARC で用いる大型の 3 次元飛跡検出器と して幅広い応用が可能である。

研究期間内では検出器のプロトタイプを

開発し、実際に J-PARC の大強度ビームを用 いた照射実験を行う。高計数率環境下で安定 動作し検出効率や位置分解能等の基本的な 性能が得られているかのテストを行う。特に 強度上昇の際にはドリフト時間の間に粒子 の飛跡が多重となる確率が増える。多重粒子 の分離が100 ns以下の時間で可能とすること が最大の目標である。これらの研究を行い高 計数率環境下で安定動作し大強度ビームで の実験が遂行可能となる新しい技術の確立 を目指す。

## 3.研究の方法

10 MHzの高計数率環境下における新しい飛 跡検出技術の確立を目的とした3次元飛跡検 出用の Time Projection Chamber (TPC) 検出器 のプロトタイプの開発を行う。TPC は2次元 読み出しのパッド上に高電場をかけて粒子 をドリフトさせる空間を作り、ドリフト時間 とパッドの2次元情報から3次元的な飛跡を 検出する(図:1)。TPC 用の 2 次元読み出しの パッドとして"Micro Pixel Chamber (µ-PIC)"を 使用する。μ-PIC はマイクロパターンガス検 出器の一種である。表面部分は直径 50 µm の ピクセル状のアノードの回りを直径 200 µm のカソードが取り囲む形をしている。アノー ドは下部の絶縁層(ポリイミド)部分を貫き、 裏面でストリップにつながっている。また、 カソードは絶縁層の上に置かれていて、裏面 のアノードストリップとは垂直方向に区切 られており、アノード・カソード両方から読 み出しをすることにより、400 µm の間隔で2 次元情報を得ることができ、100 µm を切る分 解能が達成できる。PCB (Print Circuit Board) 技術を用いて作製されており、原理的には大 面積化・量産が可能である。そして、細密化 による高計数率耐性、高いガス増幅率や放電 損傷に強く、低ノイズでの動作が可能である という特徴を有する。μ-PIC の特徴は高計数 率下で長期的に実験を行うという、本研究の 実験条件に適している。また、μ-PIC は京都 大学宇宙線研究室などでγ線カメラや暗黒物 質探索、医療装置として開発が進められてお り、基本的な技術のノウハウの蓄積がある。 よって、応用する際の技術協力を得る環境が 整っている。

研究期間内では検出器のプロトタイプを 開発し、実際に J-PARC の大強度中間子ビー ムを用いた照射実験を行う。検出器が高計数 率環境下で安定動作し、実験に必要な性能(位 置分解能 100 µm 以下)が得られているかのテ ストを行う。特に強度が上昇するにつれて粒 子の飛跡が多重となる。高計数率環境下で多 重粒子の分離を 100 ns 以下の時間で達成する ことが最大の目標である。段階的に TPC 検出 器の開発を行う。各段階で検出効率や位置分 解能、時間分解能力のテストを行い、比較検 討を行いながら次の段階へと進む。



#### (1) デザインと製作

TPC のデザインは電場計算ソフト(Garfield 等)を用いて行い、最適な仕様を決定する。設 計を行い、プロトタイプを製作する。読み出 し用の2次元パッドとして、10cm×10cmの μ-PIC を使用する。増幅部分は2段とし、1 段目は GEM を用いる。1段目で10倍程度、 2段目で3000-6000倍の増幅を行い最小電離 粒子の検出に必要な10<sup>4</sup>以上のゲインを得る。 ドリフトスペースの長さは実験で必要な20 cm とする。ドリフトスペースには高電圧を 使用するため筐体への放電対策も行う。

(2) 線源や宇宙線によるビームを用いないテ スト

プロトタイプの完成後は基本的な動作の テストを行う。印加電圧や封入するガスを変 えてのゲインの電圧依存を測定し、線源や宇 宙線を用いて実際に飛跡の検出を行い、位置 分解能(100 μm 以下)を評価する。また、高い 計数率下では多重粒子飛跡が増える。よって、 ドリフト方向への時間分離能力が100 ns 以下 に達しているかを測定する。実験期間の 1-2 か月を考慮し長期的に安定的に動作するか を確認するテストを行う。

(3) RCNP におけるビーム照射テスト

RCNP はエネルギー400 MeV の一次陽子ビ ームを 1-10<sup>10</sup> Hz とコントロールされた強度 で使用することが出来る。10<sup>5</sup>-10<sup>8</sup> Hz の強度 を変えた陽子ビームを用いて、3 次元飛跡検 出のテストを行う。テストでは宇宙線等の(2) と同様の印加電圧やガス依存性のテストを 高計数率環境下で行い、必要な性能の達成が 出来ているかをチェックする。また、ビーム 強度依存性から実際の高計数率環境下で必 要なオペレーションの最適値を決定する。

4) J-PARC K1.8 ビームラインにおけるビーム 照射テスト

J-PARC K1.8 ビームランにて、1-2 GeV/c

のπ中間子ビームの照射テストを行う。本実 験のコミッショニングの時間を利用し標的 周辺に設置してビームを照射する。実際に実 験を行う 10 MHz の高計数率環境下にて飛跡 検出テストを行い、位置分解能 100 μm 以下 と 100 ns 以下の時間差での多重粒子分離を達 成する。

## 4.研究成果

検出器の基幹部分であるu-PIC 本体と真空 容器の製作を行い、動作確認のテストを行っ た。μ-PIC 本体は真空容器底板に取り付けら れ、その上部をドリフトケージ並びに真空容 器で覆う形になっている。真空容器底板以外 のパーツは京都大学宇宙線研究所で動作テ ストに使用されている既存の物を使用した。 u-PIC の動作の際には容器内部をいったん真 空にしてから P10 ガスを封入し封切る。封じ きった状態で2週間ほどのオペレーションが 可能である。封じ切りの際の真空引きの時間 はオペレーションを行う期間を考慮して行 う。長期の場合はアウトガスによる劣化が無 いよう 2.3 日の真空引きを行う。動作確認の テストの場合は短時間の真空引きで良く、今 回は3時間ほど行った。真空引き後はあらか じめ繋いである P10 ガスボンベからガスを注 入する。ガスの充填の際はいったん1気圧ま で P10 ガスを封入したあと、真空引きで 10<sup>-2</sup>Pa 程度まで減圧しまたガスを注入する。 ガス注入を 3 回繰り返し、バルブを閉め P10 ガスを封入する。真空容器の上部が TPC とな っており、高圧電場をかけることでドリフト した電子が下部の GEM およびµ-PIC で増幅 され、µ-PIC のストリップによって読み出さ れる。読み出し部分は真空容器底板からスト リップ部に CR 基盤を取り付け、そこに読み 出しボードを取り付けて行う。読み出しボー ドは信号処理用の ASIC と FPGA で構成され ており、適切なトリガータイミング信号とコ ントロールシグナルを送ることでµ-PIC から の信号を処理し出力部分に送る。読み出しボ ードはメモリモジュールにつながり、VME バスを通して PC にボードからのデータが取 り込まれる。

動作のテストと読み出しボードからの信 号のテストを行った。図:2 に示すセットアッ プを構成し、µ-PIC および2 段の GEM、ドリ フトケージにそれぞれ 400V、500V、800V、 3.2kV を印加する。GEM 間の電位差を 300V とすることでμ-PIC において 10<sup>4</sup> の信号増幅 となる。信号の確認は読み出しボードのアナ ログ出力とデジタル出力から行った。電圧印 可後に<sup>90</sup>Sr線源をドリフトケージ付近に当て ることで信号が生成されていることを確認 した。また、ドリフトケージをプラスチック シンチレーションカウンターで挟み、宇宙線 と同期した信号が得られるか確認作業を行 った。カウンターの同時計測で宇宙線のトリ ガーを使用し、読み出しボードにトリガー信 号とドリフトタイム(約10µs)を考慮した読み 出しタイミング信号を送ることで、適切な宇 宙線の信号が読み出しボードから送られて いることを確認した。また、テスト期間中は 放電等が起こることが無く安定に動作した。 よって、製作したμ-PIC が適切に動作してい ることを確認することが出来た。ビームテス トによって高計数率環境下での放電耐性や 飛跡検出等のテストを行うことはできなか ったが、各種テストにより目標とする性能の 達成を期待させる結果が得られた。



5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計0件)

〔学会発表〕(計0件)

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類:

番号: 出願年月日: 国内外の別:

取得状況(計0件)

取得年月日: 国内外の別:

〔その他〕 ホームページ等

6.研究組織 (1)研究代表者 白鳥 昂太郎(SHIROTORI, Kotaro) 大阪大学・核物理研究センター・助教 研究者番号:70610294

(2)研究分担者

( )

研究者番号:

(3)連携研究者

( )

研究者番号: